

ÉRZÉKELŐK

Dr. Pődör Bálint

Óbudai Egyetem KVK Mikroelektronikai és Technológia Intézet

6. ELŐADÁS: OPTIKAI SUGÁRZÁSÉRZÉKELŐK I.



2010/2011 tanév 2. félév

1

ESZKÖZÖK ÉS ALKALMAZÁSOK

- Photoresistor
- Photodiode
- Phototransistor
- Photovoltaics
- Solar Cells
- Light Activated Silicon Controlled Rectifiers
- Optoisolators
- Doppler-light
- Optoswitches
- Sound measurement
- Fiber Optics

ELŐNYÖK ÉS HÁTRÁNYOK

Advantages

- Cheap
- Non-contact

Disadvantages

- Non-linear response
- Distance
- Ambient light affects them

3

6. ELŐADÁS OPTIKAI SUGÁRZÁSÉRZÉKELŐK

1. A fény tulajdonságai
2. Félevezetőanyagok optikai tulajdonságai
3. Félevezető fényérzékelők (fotodetektorok) általános tulajdonságai
4. Fotoellenállások fizikája
5. Fotoellenállások konstrukciója, tulajdonságai és alkalmazásai

2

4

A FÉNY KETTŐS TERMÉSZETE

Terjedés – a fény (többnyire...) hullám

Emisszió és abszorpció – a fény (többnyire...) részecske

A fény emissziója és abszorpciója: diszkrét „adagok” ezek a fény kvantumok azaz a fotonok

$$E_{\text{foton}} = h\nu$$

A foton energia a fény frekvenciájától függ de nem függ a fény intenzitásától.

A fényintenzitás a fotonok számával arányos.

5

6

A FÉNY (EM HULLÁM) TULAJDONOSÁGAI

A fény terjedési sebessége anyagban

$$v = c/\rho(\mu\varepsilon) = c/n$$

törésmutató $n = \rho(\mu\varepsilon)$.

A fény hullámhossza az egy periódus alatt megtett út

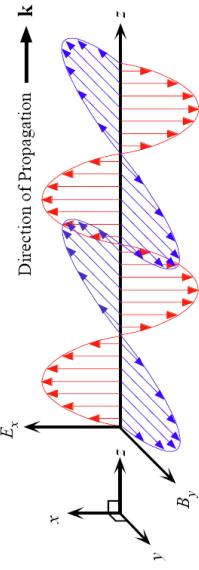
$$\lambda = v/f = c/(nf)$$

A törésmutató függ a hullámhossztól!

A FÉNY: ELEKTROMÁGNESES HULLÁM

A fény elektromágneses hullám, melynek elektromágneses terét egymáshoz csatolt elektromos tér, E és egy mágneses tér B vagy H ($B = \mu H$) alkotja.

Síkhullám: a két térvetor E és B továbbá a terjedés iránya (a k hullám-számvektor) egymásra kölcsönösen merőlegesek, és az E , B , k sorrendben jobbsodrású koordinátarendszer tengelyeivel párhuzai



A hullámszám $k = 2\pi/\lambda$ (λ a fény hullámhossza).
Síkhullám: TEM-módus (Transverse Electric and Magnetic mode).

A HULLÁMEGYENLET MEGOLDÁSA

Ha a terjedés iránya a +z tengely, és az E elektromos tér az x tengellyel párhuzamos, ekkor H az y tengellyel párhuzamos, és $\omega = kc = 2\pi c/\lambda$

$$E_x = E_{xo} \cos(\omega t - kz) = E_{xo} \cos 2\pi(vt - z/\lambda)$$

$$H_y = H_{yo} \cos(\omega t - kz) = H_{yo} \cos 2\pi(vt - z/\lambda)$$

EM hullámok (fény) sebessége vákuumban

$$c = 1/\sqrt{\mu_0 \epsilon_0} = 2,997\ 924\ 58 \times 10^8 \text{ m/s} \oplus 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

A c fénysebesség rögzített érték mely az SI mértékrendszer egyik pillére. Az $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Vs/Am}$ értéke definált, ezek együtt meghatározzák ϵ_0 értékét is.

7

8

TELJESÍTMÉNYSÜRŰSÉG: A POYTING VEKTOR

Az EM hullám, és így a fény teljesítménysűrűsége (a hullámfelület egységnyi keresztszintjén időegység alatt áthaladó energia)

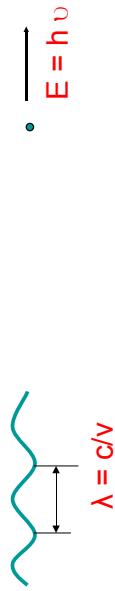
$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$$

\mathbf{S} a Poyting vektor, dimenziója [VA/m²].

Effektív értékekkel számolva a teljesítménysűrűség

$$P/A = c\epsilon_0 E^2 = cB^2/\mu_0$$

9



azaz a sugárzás és anyag kölcsönhatásakor az energiacserére csak diszkrét energiakvantumokban megy végbe.

$$\text{A Planck állandó} \quad h = 6,626\,076 \times 10^{-34} \text{ VAs}^2,$$

a h "vonás"⁹ $\square = h/2\pi = 1,054\,573 \times 10^{-34} \text{ VAs}^2$.¹⁰

A FÉNY: RÉSZECSEK

Max Planck (1900): fekete test sugárzási spektruma úgy érhető meg, hogy a kisugárzott energia kvantált

$$E = hv = hc/\lambda$$



$$\lambda = c/v$$

Minden sugárzás (EM sugárzás, fény) kvantált, független energiakvantumokból ("részecskék") áll.

A FÉNY: RÉSZECSEK

Albert Einstein (1905):

Minden sugárzás (EM sugárzás, fény) kvantált, független energiakvantumokból ("részecskék") áll.

A fény (EM hullám) kvantuma a **foton**.

Közvetlen klasszikus kísérleti bizonyíték: fényelektromos jelenség, elektronok kilépése fémetkből fényvel való megvilágítás hatására.

Einstein fizikai Nobel díj (1921) "érdemlő matematikai-fizikai kutatásaiért, különös tekintettel a fotoelektromos-effektus törvényének felfedezéséért."

CIE (Commission International d'Éclairage):

Emberi szem standardizált érzékenységi görbüje szerint a relativ érzékenység maximuma $\lambda = 0,550 \text{ } \mu\text{m-nél van, (sárgás-zöld)},$ itt 1 watt sugárzási teljesítmény 680 lumenrelativ égenértékű (1 lm megfelel 1,47 mW-nak).

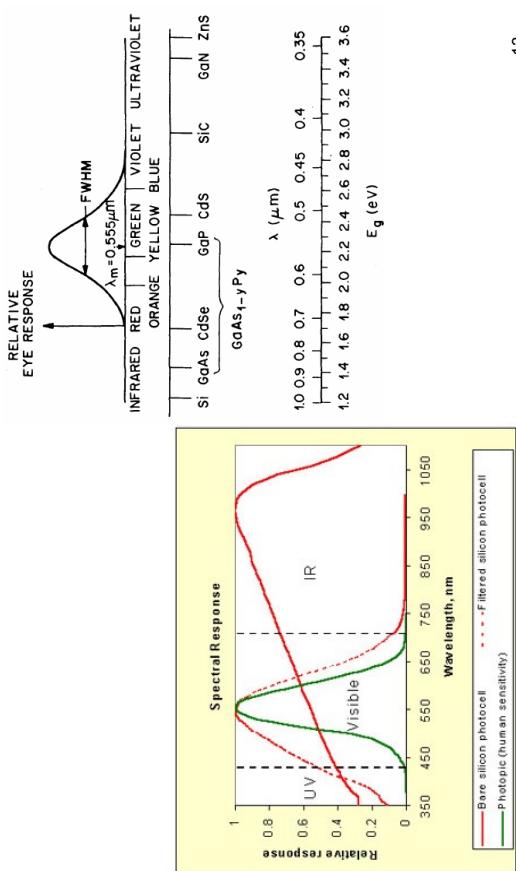
A relativ érzékenység 0,380 $\mu\text{m-nél (ibolya) és 0,780 } \mu\text{m-nél (vörös) válik nullává.}$

11

12

AZ EMBERI SZEM ÉRZÉKENYSÉGI GÖRBÉJE ÉS A FÉLVÉZETŐK

RADIOMETRIA ÉS FOTOMETRIA



13

Mennyiség	Radiometria	Fotometria
Fényáram	W	lumen
Fényerősség	W/szteradián	kandela
Magvilágítás	W/m ²	lux = lumen/m ²
Fényerősség → egységes térszögbe kibocsátott fényáram		
Egy kandela erősségi fényforrás 4π lumen bocsát ki.		

14

RADIOMETRIA ÉS FOTOMETRIA

A kandela (cd) mai definíciója (1979):

Annak a fényforrásnak az erőssége, mely addott irányba 540×10^{12} Hz frekvenciájú monokromatikus fényt bocsát ki és sugárerőssége 1/683 W/szteradián.

Az addott frekvencia 556 nm hullámhossznak (zöld fény) felel meg.

Az így definiált kandela az SI rendszerben alapegység.

$E \rightarrow$ a kölcsönhatás karakteristikus energiája, pl. tiltott sáv, szennyezési centrum ionizációs energiája, stb.

Példa: látható zöld fény $\lambda = 500$ nm, $E = 2,48$ eV

Példa: szilícium tiltott sáv $E = 1,12$ eV, fotoválasztók hullámhossza $\lambda = 1107$ nm

15

16

OPTIKAI TULAJDONSÁGOK: FÉNY ÉS FÉLVÉZETŐ KÖLCSÖNHATÁSA

Optikai tulajdonságok: az energiasáv-szerkezet a meghatározó. Az EM sugárzás, így a fény is elnyelődik (elektron-lyuk párok keletkezése mellett), ha

$$\hbar v = hc/\lambda_g \geq E_g$$

A hosszúhullámú levágás λ_g határhullámhossza

$$\lambda_g = hc/E_g, \text{ gyakorlati egységekben } \lambda_g [m] = 1,24/E_g [\text{eV}].$$

A tiltott sávénál kisebb energiájú fotonok, illetve a határhullámhossznál hosszabb hullámhosszú fény számára a félvézető átlátszó. Ezt a határt abszorpciós élnék is nevezik.

17

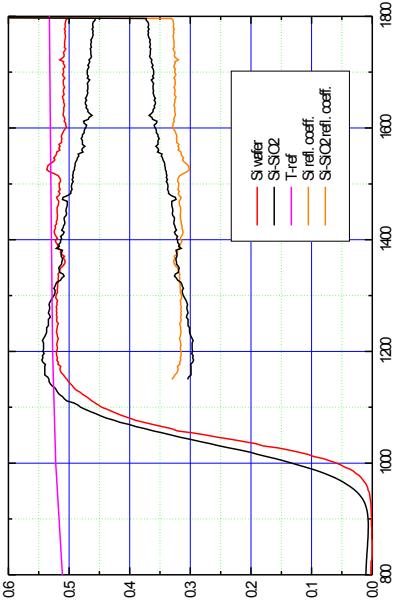
SZILÍCIUM HATÁRHULLÁMHOSSZA ÉS TRANSZMISSZIÓJA

$$\lambda = \frac{hc}{E} = \frac{6,626 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{E [\text{eV}] \times 1,603 \times 10^{-19}} = \frac{1,24 \text{ [\mu m]}}{E [\text{eV}]} = 1,11 \text{ \mu m}$$

Ez a hullámhossz a közeli infravörös tartományba esik.
A Si elnyeli az ennél rövidebb hullámhosszúságú fényt, így a látható fény tartományában fotodiódaként, napelémként, stb. használható.

A $\propto m$ -ben kifejezett λ hullámhossz
És az eV-ban kifejezett E energia
Között tehát az átszámítási
összefüggés $\lambda = 1,24/E$.

SZILÍCIUM SZELET TRANSZMISSZIÓJA



380 μm Si szelet transzmissziója. 1200 nm felett a be- és kilépési felületeken való reflexió határozza meg a fényátereszést.

20

FÉLVÉZETŐ FÉNYELNYELÉSE ILLETVE ÁTLÁTSZÓSÁGA

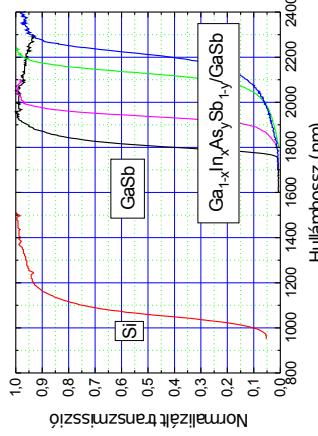
Egy félvézetőkristály elnyeli a tiltott sávjánál nagyobb energiájú fotonokkal jellemezhető fényt, a kisebb energiájú fotonokból álló, azaz nagyobb hullámhosszú fényt pedig átengedi.
A küszöbhullámhossz és a félvezető tiltott sávja nagysága közötti kapcsolat szintén a Max Planck/Einstein-féle összefüggést tükrözi.

A szilíciumban tiltott sávja 1,12 eV. A fényspektrum milyen tartományába esik a levágási hullámhossz?

A levágási hullámhossz lényegében az addott energiával (tiltott sáv) egyenértékű hullámhossz. A megoldáshoz az eV-ban megadott energiát át kell számítani SI egységbe!

18

FÉNYATERESZTÉS A HULLÁMHOSZ FÜGGVÉNYÉBEN



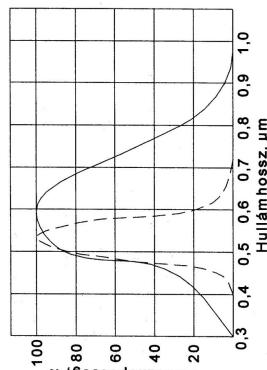
Különböző félvezető anyagok fényáteresztése a hullámhossz függvényében. A határhullámhossza, illetve a tiltott sávra jó közelítő érték az 50 %-os transzmisszióból (OTKA 30395 projekt).²¹

HATÁRHULLÁMHOSZ

$A \lambda_g$ III-V típusú félvezetőkben a tiltott sávnak megfelelően kb. 0,35 μm (AlP) és 6,9 μm (InSb) közé esik. Ez átfogja a teljes látható és a közelí infravörös tartományt.

Példa: a kadmium-szulfid (CdS) és kadmium-szelénid (CdSe), illetve elegendő kadmiumszulfid-szelénid (CdSSe) mint fotoellenállások a látható fény spektrális tartományában érzékenyek, a CdSSe fotoellenállás érzékenysége jó követi az emberi szemet.

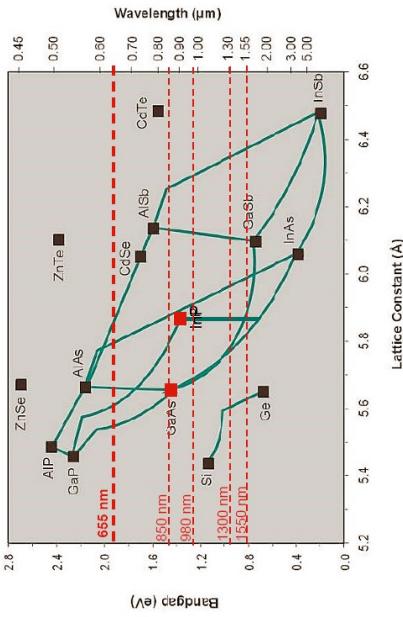
CdS fotoellenállás karakterisztikája. A szaggatott vonal az emberi szem hullámhossz-érzékenysége.²²



ELEMI ÉS VEGYÜLET-FÉLVÉZETŐK

Elements	Compounds IV-IV	Compounds III-V	Compounds II-VI	Compounds IV-VI
Si	SiC	AlAs	CdS	PbS
Ge		AlSb	CdSe	PbTe
		BN	CdTe	
		GaAs	ZnS	
		GaP	ZnSe	
		GaSb	ZnTe	
		InAs		
		InP		
		InSb		

TILTOTT SÁV ÉS HATÁRHULLÁMHOSZ



A tiltott sáv szélessége, a határhullámhossz (abszorpciói élı) és a kristály rácsállandójának kapcsolata különböző félvezetőkben.

HATÁRHULLÁMHOSSZ: IR

A közeli infravörös tartományban érzékeny az ólomszulfid (PbS $E_G = 0,41 \text{ eV}$, $\lambda_G = 3,02 \mu\text{m}$) photoellenállás, melynek érzékenységi spektrális tartománya $1\dots4 \mu\text{m}$.

Kadmium-higany-tellurid (CdHgTe) vegyület-félvezetővel $0,1 \text{ eV}$ nagyságrendű tiltott sáv realizálható, az ebből készült photoellenállás érzékeny pl. a $8 - 12 \mu\text{m}$ spektrális tartományban (éjjel látó készülék, *night vision*).

25

ABSZORPCIÓS TÉNYEZŐ

Bouguer-Lambert törvény: az anyagon áthaladó fény intenzitásának a távolsággal (x) való változását (csökkenését) írja le

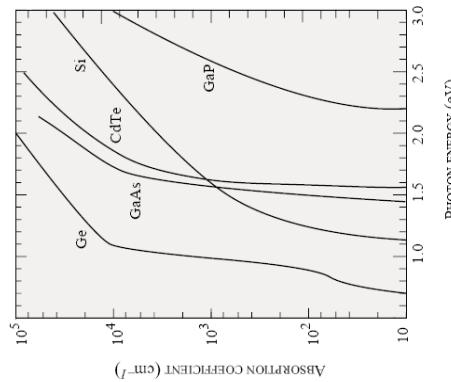
$$I(x) = I_0 \exp(-\alpha x)$$

$\alpha [\text{m}^{-1}]$ az abszorpcióos (elnyelési) tényező.

Az abszorpcióos él feletti energiáknál az elnyelési tényező igen nagy ($10^3\text{-}10^5 \text{ cm}^{-1}$). α nagyobb és gyorsabban emelkedik az ún. **direkt sávszerkezetű** félvezetőkben (pl. GaAs , InP , GaN , CdS) mint az ún. **indirekt sávszerkezetű**ekben (pl. Si , Ge , GaP , SiC).

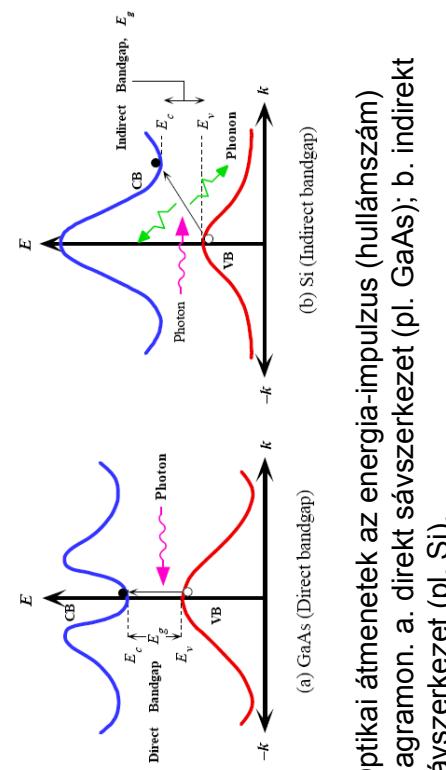
26

FÉLVÉZETŐK ABSZORPCIÓS TÉNYEZŐJE



27

OPTIKAI ÁTMENETEK FIZIKÁJA



Optikai átmenetek az energia-impulzus (hullámszám) diagramon. a. direkt sávszerkezet (pl. GaAs); b. indirekt sávszerkezet (pl. Si).

28

DIREKT ÉS INDIREKT ÁTMENET

A sávok közötti átmenetek: energia és impulzus-megmaradás!

- Only specific materials have a direct bandgap
- Material determines the bandgap

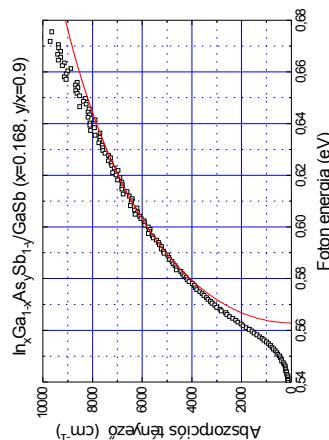
Egy elektron-lyuk pár keletéséhez két sáv energiája különbségének megfelelő energiájú foton szükséges. Mivel a foton impulzusa elhanyagolhatóan kicsi a töltéshordozók tipikus impulzusahoz képest, ezért az impulzus-megmaradás megköveteli, hogy közvetlen (direkt) elektron-lyuk keletkezhetnek. csak azonos impulzusú töltéshordozók keletkezhetnek.

Elterő impulzusú elektron és lyuk csak egy, az impulusz-megmaradás feltételét biztosító harmadik részecske, esetünkben egy vagy több fonon (a rácsrezgés kvantuma) részvételével lehet vége (indirekt folyamat).

29

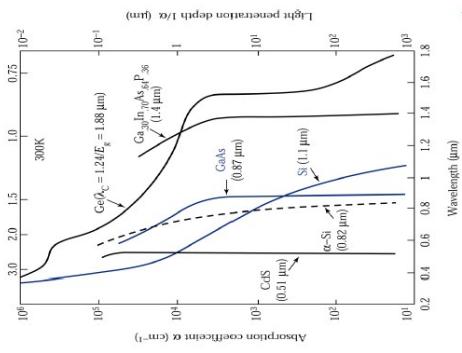
Material	Element Group	Bandgap Energy E_g (eV)	Bandgap wavelength λ_g (nm)	Type
Ge	IV	0.66	1.88	-
Si	IV	1.11	1.15	-
AlP	III-V	2.45	0.52	-
AlAs	III-V	2.16	0.57	-
AlSb	III-V	1.58	0.75	-
Gap	III-V	2.26	0.55	-
GaAs	III-V	1.42	0.87	D
GaSb	III-V	0.73	1.70	D
InP	III-V	1.35	0.92	D
InAs	III-V	0.36	3.5	D
AlSb	III-V	0.17	7.3	D
			30	

ABSZORPCIÓS TÉNYEZŐ MÉRÉSE



Az α abszorpciós tényező a felvezető optikai transzmissziós spektrumának méréséből határozható meg. *Indium-gallium-arzenid-antimonid* elegykristály esetén mely azt addott összetételeiben a GaSb-hoz illeszkedik rácstállandóját tekintve. A folytonos vonal az α abszorpciós tényező elmérésének képletének a mért adatokhoz való illesztésének eredménye, $E_G = 0,5629$ eV, $\lambda_G = 2202$ nm adódik. (OTKA 30395 projekt).

BEHATOLÁSI MÉLYSÉG

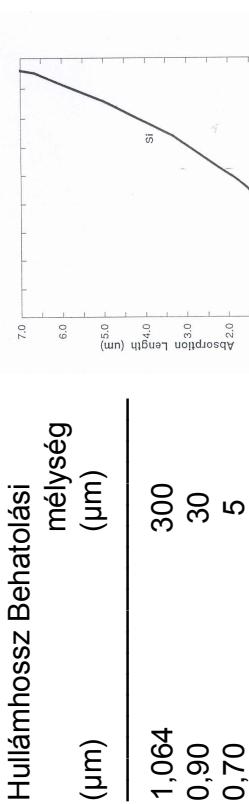


Behatolási mélység $d = 1/\alpha$, a fényintenzitás 1/e részre (kb. 37 %) csökken ($I(x) = I_0 \exp(-\alpha x)$).

Direct and Indirect Materials

FOTONOK BEHATOLÁSI MÉLYSÉGE FÉLVEZETŐKBEN

Nagyításágú (alacsony adalékolású) szilíciumban (p -napelem) a fotonok behatolási mélysége az elnyelési küsszöb környékén, illetve az elnyelési tartományban



FÉLVEZETŐ FÉNYÉRZÉKELŐK

Fotodetektorok jellemzői:

Optikai: spektrális karakterisztika, kvantumhatásfok, stb.

Elektromos: sötétáram, érzékenység, válaszidő, zaj, egyedi foton-detectálási valószínűség, fotonszámlálási hatásfok, detectálási küszöb, stb.

Félvezető detektorok: töltött részecske-, illetve foton-detectálás ionizáció azaz töltéshordozó-generálás alapján. Kvantum-detektor.

Félvezető anyag megválasztása szempontjai: Szilícium és vegyület-félvezetők (főleg a III-V típusúak): Fizikai tulajdon-ságok, elérhetőség, egyszerű használhatóság, költség. 34

FÉLVEZETŐ FÉNYÉRZÉKELŐK

Szilícium technológia: nagyon érett, viszonylag olcsó, de a Si fizikai tulajdonságai miatt nem alkalmazható mindenütt!

Eszköözök:

fotoellenállás,
pn-átmenetes dióda (PIN- és lavina-fotodióda),
fém-félvezető átmenetes dióda,
fototranzisztor,
napelem.

FÉNYPÉDETÉKTÁLÁS FÉVEZETŐVEL

Fizikai mechanizmus: optikai abszorpció töltéshordozó (elektron-lyuk pár) keltés által.

Kvantum feltétel:

$$h\nu = hc/\lambda > E_g$$

Detectálás: fotóáram, fotófeszültség, ellenállás változás. A detectálási folyamat kvantumos jelenségen alapul:

kvantum-hatású ill. foton-detektor.

ÉRZÉKENYSÉG ÉS KVANTUMHATÁSFOK

KVANTUMHATÁSFOK

$$\eta = \frac{\text{elektron-generálás/idő}}{\text{fotonszám/idő}} = \frac{I_{\text{foto}}/q}{P_{\text{opt}}/\hbar\nu} = \frac{\hbar\nu}{q}$$

A fotoáram (fotoválasz) arányos a beeső fényteljesítménnyel

$$I_{\text{foto}} = R P_{\text{opt}}$$

R (A/W) – (áram-)érzékenység (*responsivity*).

Kvantumhatásfok η :

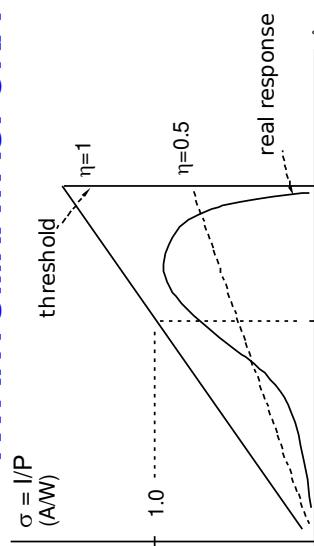
$$\eta = \frac{\text{elektron-generálás/idő}}{\text{fotonszám/idő}} = \frac{I_{\text{foto}}/q}{P_{\text{opt}}/\hbar\nu} = \frac{\hbar\nu}{q}$$

37

Egy fotodetektor R (áram-)érzékenysége a λ hullámhosszal nő amiatt, hogy ugyanazon áram egyre kisebb energiájú fotonokkal keltődik. A λ_G határhullámhossz elérésekor R eléri maximumát, utána az η kvantumhatásfok és így R is meredeken nullára esik le.

38

FOTODETEKTOROK KVANTUMHATÁSFOKA

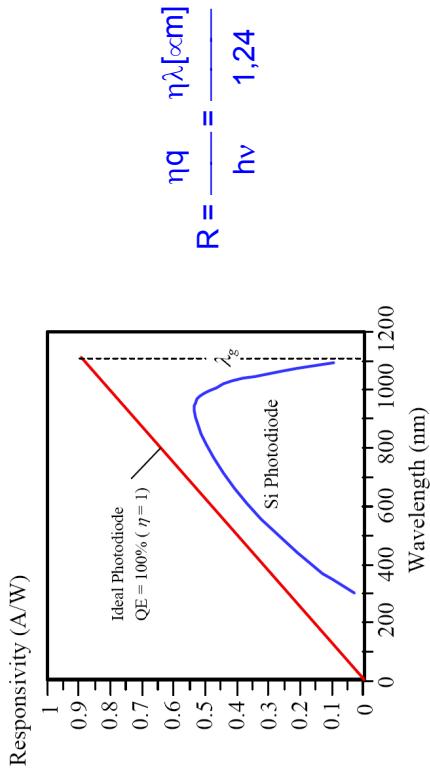


A kvantum-detektor általános karakterisztikája
(válaszgörbéje):

Ha $P=\text{const}$, az áram lineárisan nő λ -val, majd meredeken 0-ára csökken a fotoelektromos kúszóbnél.

Reális detektornál a válaszgörbe a háromszögűből eltérő görbége.

PÉLDA: Si FOTODIÓDA KARAKTERISZTIKÁI



Si fotodióda spektrális karakterisztikái. Jól látható az R érzékenység lineáris növekedése majd a határhullámhossz elérése utáni meredek lecsökkenése.

40

FOTODIÓDA KVANTUMHATÁSFOKA

Egy kereskedelmi Si PIN fotodióda (HP 5082-4200-as sorozat, az egyes típusok az érzékeny felület nagyságában illetve a tokozásban különböznek) érzékenysége 770 nm-en $0,5 \propto A/\lambda W$. A kvantumhatásfoka

$$\eta = \frac{(I_{\text{fot}}/q)}{(P_{\text{opt}}/hv)} = \frac{hvR}{q} = \frac{hcR}{q\lambda} = \frac{1,24R[\text{A}/\text{W}]}{\lambda[\text{nm}]} = 0,81 = 81\%$$

41

Az α abszorpciós tényező hullámhosszfüggésén keresztül η függ λ -től. d vastagságú elnyelő réteg (antireflexios bevonat esetén el lehet tekinteni a reflexios veszteségtől):

$$P_{\text{tr}} = \exp(-\alpha d) P_{\text{in}}$$
 és $P_{\text{abs}} = P_{\text{in}} - P_{\text{tr}} = (1 - \exp(-\alpha d))P_{\text{in}}$

mivel minden elnyelt foton egy elektron-lyuk párt kelt

$$\eta = P_{\text{abs}}/P_{\text{in}} = 1 - \exp(-\alpha d)$$

$\eta = 0$ ha $\alpha = 0$, $\eta \rightarrow 1$ ha $\alpha d \gg 1$ (ha az elnyelő réteg d vastagsága jóval nagyobb mint az $1/\alpha$ optikai vastagság). Színt minden félevezetőben nagy α értékek ($\sim 10^4 \text{ cm}^{-1}$) realizálhatók, így $d \oplus 10 \text{ }\mu\text{m}-nél \eta$ megközelíti 1-et.
A félevezetők igen hatékony fotodetektorok!

42

A KVANTUMHATÁSFOK

Az α abszorpciós tényező hullámhosszfüggésén keresztül η függ λ -től. d vastagságú elnyelő réteg (antireflexios bevonat esetén el lehet tekinteni a reflexios veszteségtől):

FOTOVEZETÉS FIZIKÁJA

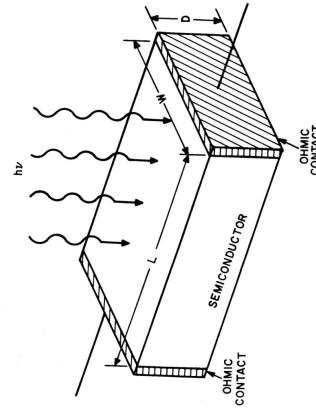
A fotoellenállás (más néven fotokonduktív cella) olyan passzív elem, melynek megvilágítás hatására lecsökken az ellenállása. Alapanyaga valamely félevezető, melynek vezetőképessége az elnyelt fény által generált elektronok és lyukak koncentrációja arányában növekszik. A változás mértéke a megvilágítás erősségektől logaritmikusan függ.

$$\sigma = q[(n_o + \sigma n)\mu_n + (p_o + \sigma p)\mu_p] = \sigma_o + \sigma n$$

$$\sigma = q(\sigma n + \sigma p) = q\mu_n(1 + \mu_p/\mu_n)\sigma n, \text{ mivel } \sigma n = \sigma p$$

Mivel általában az elektronok mozgóképessége jóval nagyobb mint a lyukaké

$$\sigma \oplus q \mu_n \sigma n$$

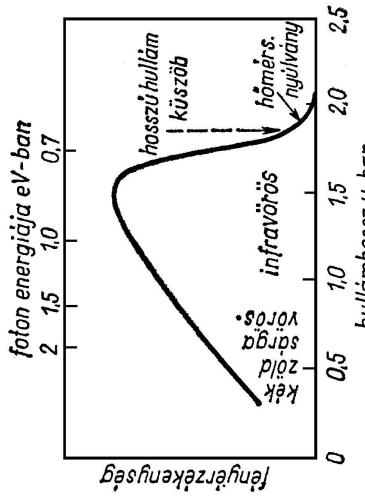


FOTOELLENÁLLÁS

A fotoellenállás egy félevezető darab vagy réteg, melynek két végén ohmos kontaktus van.

44

FOTOELLENÁLLÁS (Ge)



Ge fotoellenállás (határhullámhozz 1,88 μm) spektrális érzékenysége. Az érzékenység csak a határhullámhozz felett ~kT-nek (kb. 26 meV) megfelelő hullámhossznál csökken nulla-ra.

FOTODETEKTOROK ANYAGAI

Szilícium $E_G = 1,12 \text{ eV}$, $\lambda_G = 1,11 \mu\text{m}$,
germánium $E_G = 0,66 \text{ eV}$, $\lambda_G = 1,88 \mu\text{m}$

Mindkét érték a közeli infravörös tartományba (NIR) esik.

A kadmium-szulfid (CdS) $E_G = 2,58 \text{ eV}$, $\lambda_G = 0,502 \mu\text{m}$ és kadmium-szelenid (CdSe) $E_G = 1,73 \text{ eV}$, $\lambda_G = 0,749 \mu\text{m}$, illetve elegyük a kadmium-szulfid-szelenid (CdSSe) mint fotóellenállások a látható tartományában érzékenyek, a CdSSe fotoellenállás érzékenysége jól követi az emberi szemét. Ezek az eszközök polikristályosak. Az eszköznek nagy az erősítése, de elég nagy az időllandójuk (10-100 msec).

46

FOTODETEKTOROK ANYAGAI

A közeli infravörös tartományban érzékeny az ólomszulfid (PbS) $E_G = 0,42 \text{ eV}$, $\lambda_G = 2.95 \mu\text{m}$ fotoellenállás, spektrális tartománya 1...4 μm. Legnagyobb érzékenységiuk 2 μm körül van. Időllandójuk kb. 1 msec bagyságrendű.

Kadmium-higany-tellurid (CdHgTe) vegyület-félvezetővel (a Cd/Hg aránytól függően a tiltott sáv 1,6 eV és 0 eV között van, a CdTe félvezető, a HgTe fél-fém) 0,1 eV nagyságrendű tiltott sáv realizálható, az ebből készült fotoellenállás érzékeny pl. a 8 - 12 μm spektrális tartományban (éjjel látó készülék, night vision).

FOTODETEKTOROK ANYAGAI: TÁVOLI IR

A távoli infravörös tartományban arannyal adalékkolt germánium (Ge:Au), illetve ZnCdTe vagy HgCdTe a detektor anyaga. A Zn/Cd, illetve Hg/Cd arány megfelelő beállításával a tiltott sáv akár 0,01 eV-ra is csökkenthető.

Alkalmazás: 50 μm-es infravörös sugárzási tartományra. Orvosi alkalmazás a termográfia, mint diagnosztikai módszer, amikor az emberi test hőterképet felvéve gyulladások és daganatok helye deríthető fel.

47

48

AZ INFRAVÖRÖS SPEKTRUM ÉS AZ ALKALMAS FÉLVÉZETÖK

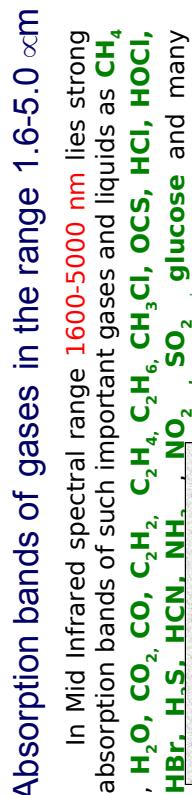
A KÖZELI IR SPEKTRUMTARTOMÁNY JELENTŐSÉGE

Near-infrared (NIR) (IR-A DIN)	0,75-1,4 µm	Si
Short-wave IR (SWIR) nagytávolságú optikai átvitel) (IR-B DIN)	1,4-3 µm (ezben belül 1530-1560 nm, InGaAs)	
Mid-wave IR (MWIR) (IR-C DIN)	3-8 µm	InSb, HgCdTe, PbSe
Long-wave IR (LWIR) (IR-C DIN)	8-15 µm	HgCdTe
Far-infrared (FIR)	15-10000 µm	adalékkolt Si, Ge

49

50

The spectral range of 1.6-4.6 µm is very important for different applications such as medical diagnostics (noninvasive method for measuring glucose in blood) environment monitoring (measuring contents of oil in water, measuring contents of water in oil) and so on. A number of such relevant gases as H_2O , CO_2 , CO , CH_4 , N_2O , SO_2 , NH_3 , HF and others have strong fundamental absorption lines in the mid-infrared spectral range that are 50-500 times stronger in comparison with near-infrared overtone bands at shorter wavelength. Therefore such mid-IR LEDs and PDs can be used to build low power consumption optical portable gas analyzers, and environmental monitors.

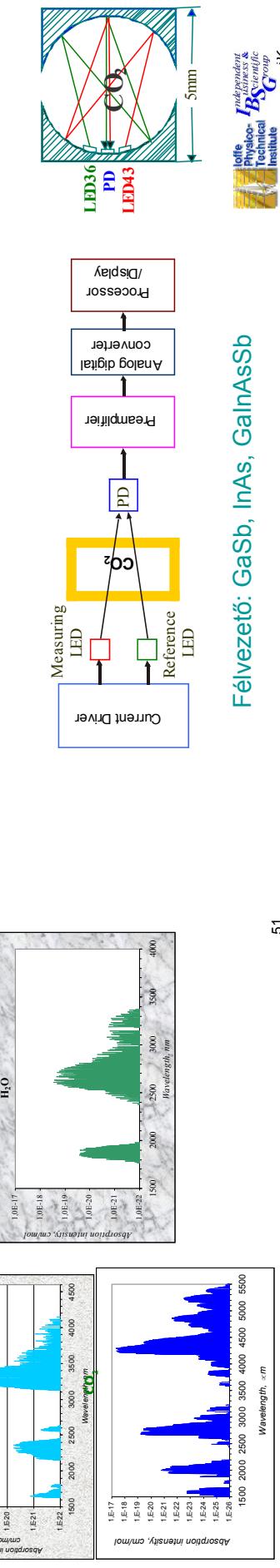


In Mid Infrared spectral range **1600-5000 nm** lies strong absorption bands of such important gases and liquids as **CH_4 , H_2O , CO_2 , CO , C_2H_2 , C_2H_4 , C_2H_6 , CH_3Cl , OCS , HCl , HOCl , HBr , H_2S , HCN , NH_3 , NO_2 , SO_2 , glucose** and many

Application of Mid Infrared LED and PD in Gas Sensors

Optical sensors are the only ones, which are truly gas specific and therefore reliable.

NEW mid infrared sources for gas sensors- Mid-IR LEDs cover all spectral range **1.6-5.0 mm**. This light source is much smaller, high speed, with low power consumption and don't need filters.



Félvezető: GaSb, InAs, GaInAsSb



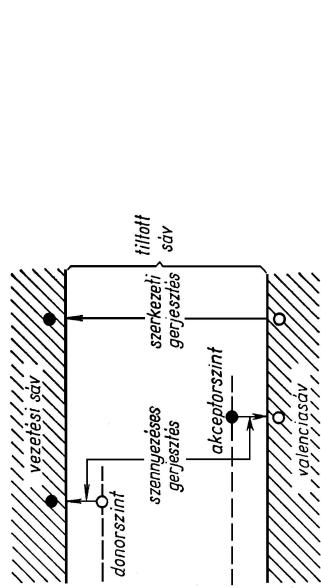
INFRAVÖRÖS TARTOMÁNYBAN ÉRZÉKENY FOTOELLENÁLLÁSOK

Félvezető	Max. érzékeny ség helye, μm	Spektrális tart., μm	Hőmérséklet K
Ólom-szulfid (PbS)	1,9	1,5-3 (Ge szűrővel) 0,3-3,5	300
Ólom-szulfid (PbS)	2,2		300
Indium-antimonid (InSb)		VIS-7,5	300
Indium-antimonid	6-6,3		77
HgCdTe		9,6-15	77
Ge:Hg		10-11	35
Ge:Hg		15	4,2

⁵³

⁵⁴

A FOTOVEZETÉS GERJESZTÉSI MECHANIZMUSAI



Sáv-sáv (intrinsic) gerjesztés, donorszint-vezetési sáv,
illetve vegyértéksáv-akceptorszint (extrinsic) gerjesztés.
Ge:Hg estén az akceptorszint energiaja $\sim 90 \text{ meV}$ a
spektrális érzékenység tartománya $\lambda \geq 10 \mu\text{m}$.

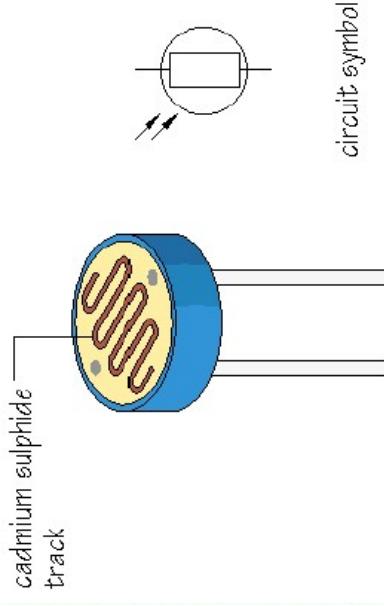
FOTOELLENÁLLÁSOK A GYAKORLATBAN

Technikai kivitelüket tekintve a fotoellenállások
vakuumprólogatott vagy kémiai úton egy megfelelő
hordozóra felvitt vékony félvezető rétegből állnak meander,
vagy fésű szerkezetben. Sötétellenállásuk igen nagy,
tipikusan 1...100 Mohm.

A fotoellenállást áramgenerátoros kapcsolásban célszerű
használni. Az infravörös érzékelőket általában alacsony
hőmérsékleten (pl. 77 K) működtetik, és az érzékelendő
sugárzást valamilyen módon (pl. mechanikus szaggatóval)
modulálják.

Példa: CdS fotoellenállás	"sötét"	$\geq 2\text{Mohm}$
	"normál szoba"	$\sim 3 \text{ kohm}$
	"erős napfény"	$\sim 120 \text{ ohm}$

FOTOELLENÁLLÁS



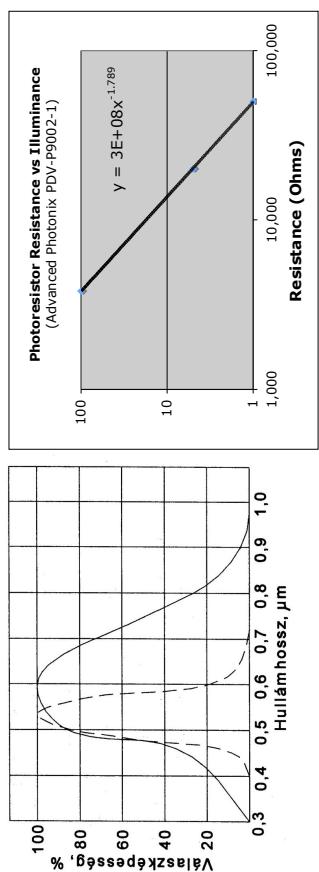
A meanderszerkezettel növelhető a hossz és csökkenthető a
keresztmetszet így a sötétellenállás igen nagy lehet,
tipikusan 10...100 Mohm.

⁵⁵

⁵⁶

CdS FOTOELLENÁLLÁS

ERŐSÍTÉS



A Mullard ORP12 CdS fotoellenállás karakterisztikája. A szaggatott vonal az emberi szem hullámhossz-érzékenysége. A sötételellenállás kb. 10 Mohm, az ellenállás 50 lx megvilágításnál 2-3 kohm.

57

Fontos jellemzője még a fotoellenállásnak (és általában minden fotodetektornak) az erősítés. Fotoellenállásnál az erősítés az elektródák között az időegység alatt áthaladó töltéshordozók számának és az időegység alatt elnyelt fotonok számának hárnyadosa. Egyszerű modell alapján az erősítés mint a kellett töltéshordozók élettartama és a futási idő (a töltéscsomagnak az eszközön való áthaladási ideje) viszonya adható meg. **A fotoellenállás erősítése az élettartam-mozgékonyság szorzattal azaz $T_n \mu_n$ -nel arányos, ugyanakkor az eszköz felső határfrekvenciája pedig a τ_n -nel fordítva arányos.**

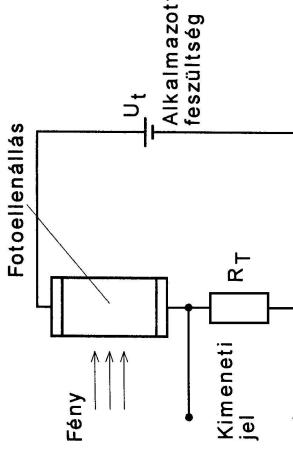
58

FOTODETEKTOROK ERŐSÍTÉSE ÉS VÁLASZIDEJE

Fotodetektor	Erősítés	Válaszidő sec	Működési hőmérséklet, K
Fotoellenállás	$1 \cdot 10^6$	$10^{-3} \cdot 10^{-8} \cdot 4,2 - 300$	
PN dióda	1	10^{-11}	300
PIN dióda	1	$10^{-8} \cdot 10^{-11}$	300
Fém-felvezető dióda	1	10^{-11}	300
Lavina fotodióda	10^{2-10^4}	10^{-10}	300
Bipoláris fototranzisztor	10^2	10^{-8}	300
Térvezérlésű fototranzisztor	10^2	10^{-7}	300

59

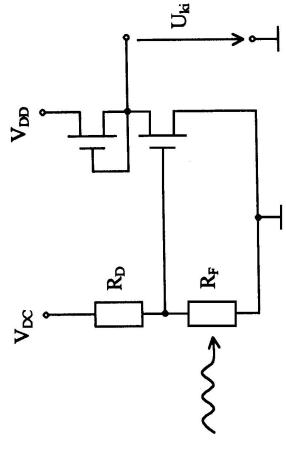
FOTOELLENÁLLÁS MŰKÖDTETÉSE



A fotoellenállás áramgenerátoros meghajtást igényel. Mivel megvilágítva az ellenállás több (4-5) nagyságrenddel is változik, ezért a munkaellenállást a megvilágítási szintnek megfelelően kell átkapcsolni.

60

FET-ES ILLESZTŐKAPCSOLÁS FOTOELLENÁLLÁSHOZ



VÉGE

A kapcsolás minden analóg, minden digitális jelekkel való működtetés esetén alkalmazható.

61

62

63